

題目半導体

氏 名 : 西原 翔

学籍番号: 1522068

学部学科学年 : 理学部第一部応用物理学科3年

共同実験者:1522064 中井空弥

提出年月日:2024年 07月 18日

実験実施日:2024年06月28日

2024年07月05日

東京理科大学理学部第1部応用物理学教室

1 目的

2 原理

2.1 素励起と準粒子

結晶中の電子の振舞いについて考える。1つの孤立している原子を考える。電子はその原子核に束縛され、離散的なエネルギー準位をとるようになる。その原子が2つ近づくと、相互作用により元のエネルギー準位が分裂して2つのエネルギー準位をとるようになる。固体中であるためこのような相互作用が多数あるため、分裂したエネルギー準位はほとんど連続的なものとみなすことができる。これがバンドである。

そうしたバンドの準位に電子は低いエネルギーから入っていく。その際、パウリの排他原理によりエネルギーの低い状態となっている電子は外乱により別の状態に遷移しようとしても、すでにほかの電子がその状態を占めているため、状態を変えることが禁じられる。一方、エネルギーの最も高い状態付近 (フェルミ面) の電子は外乱により別の状態に遷移する際に、フェルミ面より高い準位や、他の電子がすでに励起して空になったエネルギー準位遷移することができる。

これより、結晶に外乱をいれたときに応答に関わってくるのはフェルミ面付近だけ考えばよくなる。これはもっと言うと、フェルミ面内部にある電子は系の応答に関わらないため無視をして、励起によりフェルミ面の外に出た電子や空になった準位だけを考えることができる。つまり、結晶の現象はフェルミ面を新たな真空として、その真空で対生成・対消滅する電子と正の電荷をもった孔(正孔)によるものだということができる。このような描像を素励起といい、これらにより生成・消滅する粒子を準粒子というように呼ばれる。

この描像では結晶を構成する原子核の周期的ポテンシャルというのは、準粒子の質量に取り込まれる。このように周期的ポテンシャルを取り込んだ質量を有効質量と呼ぶ。そのため準粒子としての電子は、同じ電子という名前が付いているが実態としては真空中の電子とは異なり、一定の質量をもたないような別の粒子になっている。正孔というのも名前に孔というようにあるが、しっかりと (有効) 質量をもった粒子とみなす。

有効質量は定量的にはバンドの曲率として定義される。つまり

$$\frac{1}{m_{ij}} = \frac{\partial^2 E(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j} \tag{1}$$

として定義される。波数空間が等方的であるときには有効質量はテンソル量ではないスカラー量

$$\frac{1}{m} = \frac{\partial^2 E(\mathbf{k})}{\partial k^2} \tag{2}$$

となる。有効質量によって周期的ポテンシャルというのは準粒子の運動方程式に現れなくなり、自由粒子と同じ運動方程式となる。なので準粒子は固体内部で理想気体のように振舞う。

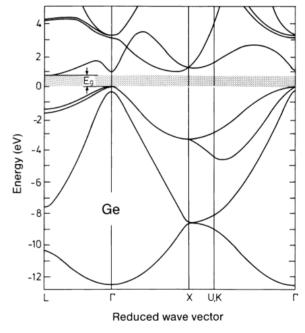


図 1: Ge のバンド図 [1]

実際の Ge のバンド図 (図 1) との対応を見てみる。フェルミ面がバンドギャップ E_g の間を通っている結晶は半導体と呼ばれる。実際に電子と正孔の対生成・対消滅する場所としては Reduced wave vector が Γ つまり波数ベクトルが $\mathbf{k}=(0,0,0)$ の地点にあるエネルギーギャップ付近である。上下に放物線があり、上にある放物線上に準粒子としての電子が現れ、下にある放物線上に正孔が現れる。このとき正孔は真空より低い負のエネルギーを持っているように見えるが、そのようにとらえるのではなく符号を取り直して正のエネルギーを持つものと考える。 *1 フェルミ面を真空としているので、

^{*1} Dirac が考えた Dirac の海による陽電子の説明と似ている。歴史的には Peierls が 1929 年に電子と正孔を用いて Holl 効果を説明してから Dirac の海の話が 1930 年に出たようである。Dirac の海による陽電子の予言の偉いところは Dirac の海のような描像を思いつた点ではなく、電子と正孔の生成というのがフェルミ面という"真空"で粒子が対生成・対消滅していて、真空でもこれと同様なことを思いついた点であるのだろう。ただこの話の証拠はないため私の妄想ではある。

フェルミ面のエネルギーを 0 とすると*2、この放物線はそれぞれ、

$$E(k) = \frac{E_g}{2} + \frac{\hbar^2 k^2}{2m_e^*} \tag{3}$$

$$E(k) = \frac{E_g}{2} - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_p^*} \tag{4}$$

となる。ここで m_e^* を電子の有効質量、 m_p^* を電子の有効質量とした。また簡単のためフェルミ面はエネルギーギャップのちょうど真ん中にあるものとしている。 電子・正孔の分散関係と呼ばれ、分散関係がわかるとエネルギーの幅が [E,E+dE] の間にとることのできる状態の数を表す (有効) 状態密度 D(E)dE というのも求められる。

エネルギーE(k)における状態密度は

$$D(E) = 2 \times \sum_{k} \delta(E - E(k))$$

$$= \frac{2V}{(2\pi^{3})} \int d\mathbf{k} \, \delta\left(E - \frac{E_{g}}{2} - \frac{\hbar^{2}k^{2}}{2m^{*}}\right)$$

$$= \frac{V}{\pi^{2}} \int dk \, k^{2} \times \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\hbar^{2}}{2m^{*}(E - E_{g}/2)}} \left\{ \delta\left(k - \sqrt{\frac{2m^{*}(E - E_{g}/2)}{\hbar^{2}}}\right) + \delta\left(k + \sqrt{\frac{2m^{*}(E - E_{g}/2)}{\hbar^{2}}}\right) \right\}$$

$$= \frac{V}{2\pi^{2}} \left(\frac{\hbar^{2}}{2m^{*}}\right)^{3/2} \sqrt{E - \frac{E_{g}}{2}}$$
(5)

として求められる。また、粒子の分布関数はフェルミ分布関数

$$f(E) = \frac{1}{1 + e^{E/k_B T}} \tag{6}$$

で表される。

通常のバンド理論ではフェルミ面より下にあるバンドを価電子帯、上にある伝導帯と呼ばれる。この呼び方は次のような 描像から来ている。価電子帯と呼ばれるバンドの内部にある電子は、上の説明からわかるように電気伝導にかかわることは ない。その理由をこの電子は原子核に束縛されて動けない価電子であるからだというように考える。一方、伝導体と呼ばれ るバンドの内部にある電子は素励起による説明における電子になっている。するとその電子は束縛されていない自由電子で、 結晶内を移動していくキャリアとなる。なので価電子帯や伝導帯のように呼ばれている。また、正孔にとってはフェルミ面 の上側にあるのが価電子帯、下側にあるのが伝導帯となる。

2.2 半導体への不純物ドーピング

Ge 半導体に原子番号が隣の元素である As か Ga の一方を少量だけ混ぜることを考える。まず初めに As を 1 つだけ加えることを考える。素励起の描像では Ge の結晶だけでは真空であったので、もともとの Ge 結晶からの差分だけが系にあるとみなせる。As の原子核の持つ正電荷は Ge の原子核と比較するとだいたい 1 つ増え、電子が 1 つ増える。つまり水素原子と同じ系になっている。よって新しく追加された電子のシュレーディンガー方程式は

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m_e^*}\nabla^2 - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon r}\right)\psi = E\psi$$
(7)

となる。ここで、 ε は Ge 結晶の誘電率である。As に束縛された電子は Ge の電子の分散曲線に励起すると自由電子となることから、エネルギーは伝導体の下端をエネルギーの基準とした

$$E_n = \frac{E_g}{2} - \frac{m_e^*}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon}\right)^2 \frac{1}{n^2} \tag{8}$$

というようになる。追加する不純物は少量であるため、不純物間の間は十分離れてるとみなせる。なのでこれによるバンド分裂は細くてないものとみなせる。もともとのエネルギーは eV オーダーの量にたいして、不純物によってできた新たな準位による束縛エネルギーは meV オーダーである。これより極端な低温ではないかぎり、熱よって励起をすることができる。そうして熱励起した電子はキャリアとして半導体内を動くようになる。なのでキャリアの符号からこれを n 型半導体という

^{*2} 図 1 の縦軸のエネルギーの基準点とは違う基準

そして Ga を加えたときのことを考える。もともとの Ge 結晶からの差分だけが系にあるとみなせる。Ga の原子核の持つ正電荷は Ge の原子核と比較するとだいたい 1 つ減り、電子が 1 つ減る。これはつまり、負の電荷をもった原子核の周りに正の電荷をもった正孔があるという水素原子と同じ系となる。なので As のときと同様に考えて

$$E_n = \frac{E_g}{2} - \frac{m_e^*}{2\hbar^2} \left(\frac{e^2}{4\pi\varepsilon}\right)^2 \frac{1}{n^2} \tag{9}$$

というようなエネルギー準位が表れ、熱により、正孔がキャリアとして励起することができる。これを p 型半導体という。 不純物が入っていない半導体を真性半導体という。これら 3 つの簡略化したバンド図は図 2 のようになる。

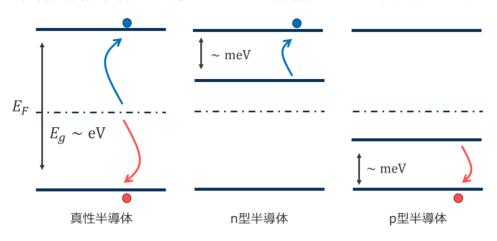


図 2: 不純物を入れたときの簡略化したフェルミ面付近のバンド図

2.3 ホール効果

3 実験

n-Geと p-Ge の電気伝導にかかわるパラメーターとして電気伝導度と 磁場をかけたときのホール係数を試料の温度を変えながら測定した。 測定装置の模式図は図3の通りである。半導体の電気伝導度を測定す るには接触抵抗やショットキー障壁といった要素を取り除くため、4 端子法で行う。また、電流を流す方向をx軸としたときホール電圧を 測定する方向をy軸として、z軸方向に電磁石によって磁場をかける。 このときホール電圧を測定する端子が x 軸方向へのずれてしまうた め、測定したホール電圧はそのままではずれが生じていることに注意 する必要がある。手順としては、電流を流したときの電磁石の出す磁 東密度と電流の関係の校正を行ったのち、試料のホール電圧の x 軸方 向への端子位置のずれを測定するため-2.4 mA から 2.4 mA の直流電 流を流しとゼロ磁場、室温の下で電気伝導度とホール係数を測定した。 その後、同じ電流の範囲で ± 50 mT, ± 100 mT の磁場をかけた下で のホール電圧を測定した。室温での測定が終わったら、ヒーターを付 け試料の温度を上げていく。1 mA の電流を試料に流しながら、ホー ル電圧と電気伝導度を測定した。このとき試料のホール電圧のx軸方 向への端子位置のずれの影響も考慮するため、ゼロ磁場と 100 mT の 磁場をかけたときの両方のホール電圧を測定する必要がある。

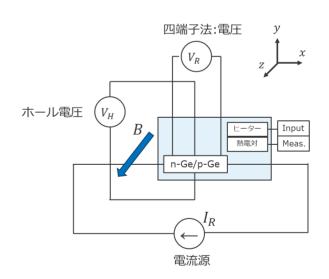


図 3: 測定装置の模式図。ホール電圧を測定するためy 軸方向に端子をつけホール電圧を測定し、四端子法で電気伝導度を測定する。過熱をするためのヒーターと温度計として熱電対も装置に組み込まれている。

- 4 結果
- 5 考察
- 6 結論

参考文献

[1] Hans Lüth Harld Ibach. Solid-State Physics. Springer, fourth edition, 2009.

付録